

Assessment programma BRL-K744 TG 1



Certificatieschema('s)	BRL-K744/04 Toepassingsgebied 1 Stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties / tankcontainers voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen d.d. 2019-11-01
Toepassingsgebied	Stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties
Reglement(en)	Kiwa Reglement voor Certificatie
Aantal controlebezoeken	Toepassingsgebied 1a: 1 controlebezoek per 100 geproduceerde niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties. Toepassingsgebied 1b: 1 controlebezoek per 10 geproduceerde tankcontainers. Voor beide toepassingsgebieden geldt een minimum van 1 en een maximum van 5 controlebezoeken per jaar. <i>Opmerking: Bij leveranciers/tankproducten met toepassingsgebied 1a en 1b is dit het totaal per jaar.</i>

Normeisen	Toelating	Frequentie	Controlebezoek 1 1 ^{ste} 100 / 10	Controlebezoek 2 2 ^{de} 200/20	Controlebezoek 3 3 ^{de} 300/30	Controlebezoek 4 4 ^{de} 400/40	Controlebezoek 5 5 ^{de} 500/50
Beoordelingsrichtlijn(en)							
Assessment programma BRL-K744 toepassingsgebied 1a § 4.1/4.1.1	Nvt	1 / 100, max. 5	X	(X)	(X)	(X)	(X)
Assessment programma BRL-K744 toepassingsgebied 1b § 4.2/4.2.1	Nvt	1 / 10, max. 5	X	(X)	(X)	(X)	(X)
Eisen aan het product, hoofdstuk 4							
Documentatiebeoordeling (bij toelating verplicht)	X	Alg. I.B.	X	X	X	X	X
Implementatiebeoordeling (bij toelating verplicht)	X	Alg. I.B.	X	X	X	X	X
Algemene producteisen (ontwerp), § 4.3 t/m 4.14	X	I.B.	X	X	X	X	X
Processeisen – ingangscntrole, § 4.15	X	1x/jr.	X				
Processeisen – procescontrole, § 4.16 t/m 4.17.3	X	1x/jr.	X				
Lassen – Eisen aan laswerk, LMK, LK, § 4.17.4 t/m 4.17.6	X	1x/jr.	X				
Controle laswerk, § 4.18	X	I.B.	X	X	X	X	X
Coating; aanbrengen coating, § 4.20 en 4.21	X	I.B.	X	X	X	X	X
Productcontrole – dichtheidsbeproeving tank, § 4.19.1	X	I.B.	X	X	X	X	X
Productcontrole – dichtheidsbeproeving lekdetectieruimte, § 4.19.2	X	I.B.	X	X	X	X	X
Productcontrole – dichtheidsbeproeving opvangbak, § 4.19.3	X	I.B.	X	X	X	X	X
Identificatie / tankconformiteitsbewijs / gebruiksinstructie / logboek, § 4.22 t/m 4.25	X	1/100, 1/10	X	(X)	(X)	(X)	(X)
Nazorg / Intern transport en opslag	X	IKB, 1x/jr.	X				
Eisen aan het kwaliteitssysteem, hoofdstuk 7							
Beheerder van het kwaliteitssysteem, § 7.1	X	1x/jr.	X				
Kwaliteitssysteemeisen / Intern kwaliteitsbewakingssysteem / kwaliteitsplan, § 7.2	X	1x/jr.	X				
Procedures en werkinstructies, § 7.3	X	1x/jr.	X				
Registraties / checklist, § 7.4	X	1x/jr.	X				
Meetmiddelen / kalibratie, § 7.5	X	1x/jr.	X				
Overige eisen aan het kwaliteitssysteem, § 7.6	X	1x/jr.	X				
Overige							
Gebruik van Kiwa logo's, Kiwa Reglement voor Certificatie	X	1x/jr.	X				

Opmerkingen:

- I.B. = ieder bezoek.